## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-321045

(43)Date of publication of application: 03.12.1996

(51)Int.CI.

G11B 7/00 G11B 7/13

G11B 7/24

(21)Application number: 07-123571

SHARP CORP

(22)Date of filing:

23.05.1995

(71)Applicant : (72)Inventor :

OGATA NOBUO

NAKADA YASUO

SEKIMOTO YOSHIHIRO

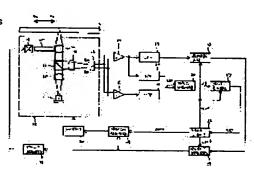
KOJIMA KUNIO SATO HIDEO

#### (54) OPTICAL DISK DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical disk device capable of generating an address signal stably without being affected by the displacement of an objective lens and the fluctuation of the reflectivity of the optical disk.

CONSTITUTION: Bi-sected light receiving parts 16a, 16b of a photodetector 16 receive reflected light beams from an optical disk 1. A first intermediate address signal S20 is generated from the difference signal between outputs of the light receiving parts 16a, 16b. A second intermediate address signal S21 is generated from the sum signal between outputs from the light receiving parts 16a, 16b. An address generating circuit 26 generates an address signal S26 by using the first intermediate address signal S20 and the second address signal S21.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

# 特開平8-321045

(43)公開日 平成8年(1996)12月3日

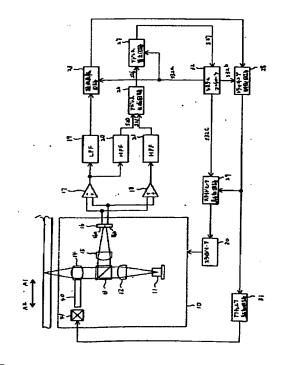
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別配号	庁内整理番号	FΙ			ŧ	支術表示箇別
G11B	7/00 7/13 7/24	5 6 1	9464 – 5D 8721 – 5D	G11B	7/00 7/13	U		
					7/24	5 6 1		
				審査請求	未請求	請求項の数7	OL	(全 20 頁
(21)出顧番号	<del></del>	<b>特顧平7-123571</b>		(71)出顧人				
(22)出願日		平成7年(1995)5		-	大阪市阿倍野区 <del>!</del>	曼池町2	2番22号	
				(72)発明者	•		· · ·	
						大阪市阿倍野区! 朱式会社内	長池町2	2番22号 シ
				(72)発明者	中田 著	<b>参男</b>		
						大阪市阿倍野区! 朱式会社内	曼池町2	2番22号 シ
				(72)発明者	関本 き	芳宏		
						大阪市阿倍野区县 朱式会社内	曼池町2	2番22号 シ
				(74)代理人	弁理士	梅田勝		
							乒	終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 光ディスク装置

#### (57)【要約】

【目的】対物レンズの変位や光ディスクの反射率変動に よらず、安定してアドレス信号を生成できる光ディスク 装置を提供する。

【構成】光検出器16の2分割された受光部16a,16bは光ディスク1からの反射光を受光する。第1の中間アドレス信号S20は受光部16a,16bの出力の差信号から生成される。第2の中間アドレス信号S21は受光部16a,16bの和信号から生成される。アドレス生成回路は第1の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S21とを用いて、アドレス信号S26の生成を行う。



I

スソイで間中の 1 歳らゆ行致の塑助のて一パと場前、ブ い用き自引蓋の代出のさな器出剱光式なち曙代な場間

スソイス間中の2歳さか行效の塑助のと一小と品前、ブ 44用多長計成の大出のる体器出鉤光式式を階代256前 , 5. 頌手丸卦スマギて間中の 1 譲るで効业を長割

**許多とこるおてえ勤多、と関手放业スイドでるで放业多 長島太ノソても示多時費太ノソて協領さ44号目太ソソて** 間中の2 霰弧崩 、おづ部いき大きひよ前の宝液な量効変 **遠前の大くく砂枝遠前、J 魚土多科島 スイド て す 示 多 姫** 替スV4てGi値さぬ号割スV4て間中のI 策Gi値 、おコ , 3. 曳手放业スソイで間中の2 歳るで放业を長島

ドス国中の2選3号部スVドス間中の1選【8更永期】 。園装セストデ光さする鶯

**パゼの用ゼンキッモイ式パ玄魚弥ぶ状就製【7.更永糖】** 。園芸セストモ米の 働多週手るサち河気多导部の大一よろうな心の骨間入り

**園装セストモ光さ引き主再・最端の辞削ブい用きた出の** さんてゃてんゃり光刻、J 許多てゃてんゃり光さず光受 **丁器出始光式バち嗜代2丁蘇嗜代の向式る下** なばい向式 気部のヒーハゼ 品前多米様 豆のされ セスト て光 品前 、コ きろろを根開アノムイベホス光な小崎アノ介き大くく 樹枝をムーン光、コエセストデ光式し行効丁じみコ焼骨 スマイスなお全て一小でおえま、わら塾師のホーのてー

出勢置立大くく砂杖るで出勢多量立変のへ向式やくキッ そイ、のる体置が静光のムーン光路前の大くく様状路前

気业スソイで間中るで気土多号割スソイで間中る体で設 ひループの一方の何壁だけ、または前記グループ全体の **3.13 は、アル用きや引金のさか器出効光式なき階代25項前** , 3.划手

、4. 烟手気型く トヤる も気 **业多号割くトヤブペレ基コ量が変弱前の大くくが**技語前

関手副散るを放立る長島副散の宝一部な副魂 、アノ副 散多号割スイイで間中場前、ブルと基づ号割く下や場前

**許多よこるお丁え散き、と類手放业スイドでをを放业を 号引スソイでを示多群散スソイで33前さ44号計跡附33前** 

。蜀葉セストモ光させる商

**娄セストモ米で引き時時園並のイッホス光ブいと基ゴ母 「「日本の子、アン開映を主発の一ラエの部版上号** スソイマ 、コ券 、 人関コ間共セストデ光るする去削却六 ま业再、風場の辞費コ大両のドンミンと一小とのセスト 元光ブい用多光ゼーイ 、お押発本【程代用(4の土業題】 [[000]

100001 09

間に関する。

【限號な職籍の限発】

射ブル用多母部た出のる体ででてでで3光波、J許多で **、マセッソ米るす光受了器出効光式
れち階代27
麻瞎代** の向れるを法技に向れ気部の下一小と場前多光梯気のさ **ゆウストデ光端前、コきろろるを検猟アンろイッホス光** な小遊丁し介多大くり砂杖多ムー3米 、コエセストモ光 式し行並ブンカコ時間スイイでなけざ塑助のオーのて一 **小やの用やくキャミイガバち効氷づ氷頭票【I 更來酯】** 【田跡の永龍襦袢】

10 前、アバ用を骨骨蓋の仕出の器出鉤光式なち階代な路前 、アいきコ野芸セストデ光で引き主再・最頃の時

、3、吳丰丸业スソギで間中の1歳るで丸土

樹砕をとこるなアえ勧多、と関手気型スソイてるで気型 **多母哥太ソイでを示多雄散太ソイで協領 , ブ以用多母島** スソイで間中の 2 親端崩ら导計スソイで間中の I 譲端崩 、ろ母手丸主人イイで間中の2歳るで丸土

お丁え聞き、と掲手る下界塞多式一体ささ当の母割尺く オで間中の2業店前ろ号号ス√イで間中の1業店前下√√ と基二果諸出鉄道、3週手る下出鉄を一そエの式両おい るもれ一の母島スソドで間中の2歳品前と母島スソドで 02 間中の【 龍靖前 、 お毀手放业 スソイ 7 54 前 【 2 更 永 精】 。園装セストデ光をする

妻セストモ米の舞踊コ1頁永龍るを上滑許をよるさな 0% フえ齢を、と切手るで鬼塞る式ーゆるさどの骨骨ス√1 マ間中の2 策

に前する 1 次 1 の 4 間 4 と 1 次 2 は 3 に 1 次 3 に 1 か 4 に 1 か 5 に 1 基二果諸出鉤類、と劉手るで出鉤多腳强長骨の衣両がい るあた一の長島スイイで間中の2番店前ろ号割スイイで 間中の【業婦前、お類手効主スソイで場前【E更水糖】 。置装セストモ米の煉品コIP水糖&をする熔替をとこる

舞踊 7 1 東永龍 6 する 黄朴 多 ム こる な 丁 え 酬 多 、 と 曳 手 **現籤るで現籤多号引入イイでの式な鎖で**松玉頂ーで工<mark>備</mark> 崩、のさその長割スソドで間中の2、策店前3長割スソド **▼間中の I 親遠嶺 , と矧手で許多五は一そエの表両おい** るあむ一の母割スソイで間中の2歳店前と母割スソイで 間中の「震場前、お週手気主スイイス場前【4単米簡】

南ブい用る母島代出のさなてゃててゃっと光薄、J 許多て **ペアセペン光る下光受了器出剣光式パ玄暗代2丁録階代** の向式るを放扶习向式和新のて一小と路前多光梯気のる **ゆやストモ光場前、JJを占ちるを根開ブノムイッホス光** お小樹丁し代き大くく砂枝をムーコ光 、コエクストモ光 **式しむかつじない時間 スマド てない 対望側の ホーの ビー いたの用やくキャミイゴバ玄魚氷コ状効器【3更水脂】** 。聞舞セストモ光の

**そイ、のさべ置か伸光のムー3光温前の天く 1 砂大路前** 、ブいおコ園装セストデ光で許多型再・最頃の膵

, 5. 烟手

【従来の技術】図14は、情報の記録・再生の可能な一般的な光ディスクを示す構造図である。光ディスク10 1は、裏面2aにドライエッチング等の手法により凹部として形成されたグループ3、及び、グループ3とグループ3との間に凸部として残されたランド4が形成された基板2を有している。これらグループ3とランド4の1組にて、ガイドトラック5が構成されており、ガイドトラック5とガイドトラック5の間隔がトラックピッチとなる。このような凹凸状に形成された基板2の裏面2aには、凹凸に沿って記録層6が形成され、反射型の光 10ディスクの場合には、さらにこの記録層6の上に反射層7が形成されている。そして、グループ3またはランド4のうちの一方が記録に使用される。

【0003】このような光ディスクに対して、高密度化を実現するために、ガイドトラックのグループとランドの両方を記録に使用することが提案されている(特公平4-27610号公報)。従来は、グループとランドのうちの一方しか情報を記録しなかったので、これと比較すると記録密度を約2倍に高密度化できる。しかし、グループとランドの両方を記録に使用する場合は、信号再20生時に隣接トラックの信号が混入すること(クロストーク)による信号品質の劣化が問題となる。

【0004】そこで、このクロストークの問題を解決するために、磁気光学効果を利用した光ディスクにおいて、垂直磁化膜である記録層の上に温度上昇により面内磁化から垂直磁化に移行する特性を持った読み出し層を設けて、再生スポットの中央部分に生じる高温の領域のみを再生に関与させることにより、隣接トラックからの信号のクロストークを無くして高密度化を図る方法が開示されている(例えば、特開平5-81717号公報)。

【0005】また、グループとランドの各幅がほぼ等し い光ディスクに対して、グループとランドの両方にトラ ッキングする方法として、プッシュブル法が用いられて いる。図15は、このブッシュブル法を説明する図であ る。ここで、図15 (b) はガイドトラックを形成する グループ3とランド4の各幅の比率が50:50の光デ ィスクを示す断面図であり、図15 (a) はガイドトラ ックに対して光スポットが移動した時に得られるトラッ キングエラー信号を示す波形図である。この図のよう に、光スポットの光ディスク上の位置に対応したトラッ キングエラー信号はトラックピッチと同じ周期になる。 トッキングエラー信号の極性(右上がりの極性、あるい は、右下がりの極性)により、光スポットがグループ3 をトレースしているか(図15で右上がりの極性)、ラ ンド4をトレースしているか(図15で右下がりの極 性)が判別可能であり、安定したトラッキングサーボが 実現できる。

【0006】 更に、このようなガイドトラックのグルー には、この光量変化を、受光部77aと受光部77bが プとランドの両方を使用する光ディスクに対して、再生 50 接続された差動アンプ81から出力される差信号S81

スポットが走査しているトラックのアドレス信号を検出するために、光ディスクのグループの一方の側壁を蛇行させた光ディスクが知られている(特開平5-314538号公報)。

【0007】この特開平5-314538号公報に記載された光ディスクを図2(a)、(b)を用いて説明する。まず図2(a)に示す光ディスク1について説明する。図14に示した光ディスク101の構成要素と基本的には同じであるので、同一構成要素には同一符号を付して詳細な説明は省略する。図14と異なる点は、グループ3の一方の側壁3aだけがアドレス情報に応じて蛇行していることである。グループ3のもう一方の側壁3bは蛇行していない。上記グループ3の幅の平均値はランド4の幅の平均値に等しくなるように設定されている。そして、この光ディスク1のグループ3とランド4の両方が情報の記録・再生に利用される。図2(b)に示す光ディスク1,は、グループ3の一方の側壁3aは蛇行していなくて、もう一方の側壁3bが蛇行しているものである。

② 【0008】図2(a)に示す光ディスク1からトラッキングエラー信号とアドレス信号を生成する2つの方法③②について図16,図17を用いて簡単に説明する。

【0009】 ①第1の方法を図16を用いて説明する。 【0010】 図16 (a) に信号検出に用いる光ピック

アップの構成を示す。同図において、半導体レーザ71から出射された光ピームは、コリメートレンズ72により平行な光ピームに変換され、この光ピームはピームスプリッタ73を透過した後、対物レンズ74で集光され光ディスク1上に微小の光スポットを形成する。光ディスク1からの反射光ピームは往路と同じ光路を通り半導体レーザ71に戻るが、反射光ピームの一部はピームスプリッタ73で反射された後、集光レンズ76により光検出器77上に集光される。この反射光ピームは、光ディスク1上のガイドトラックが回折格子として機能することにより生じる±1次回折光と0次回折光の干渉による回折パターン80として光検出器77上に集光される

【0011】図16(b)に示すように、光検出器77は、受光部77aと受光部77bとに2分割されている。この光検出器77は、対物レンズ74が半導体レーザ71からの出射光の光軸から変位していない場合(対物レンズ74が中立位置にある場合)に、受光部77aと受光部77bに入射する光の合計が最大となるように設置される。

【0012】回折パターン80に含まれる領域80aと 領域80bの光強度変化を受光部77aと受光部77b で検出し、その検出結果を利用してトラッキングエラー 信号S82とアドレス信号S83が演算される。具体的 には、この光量変化を、受光部77aと受光部77bが 体質された光明マンプ81かと出わされる意思 881

(4)

5

をローパスフィルタ(LPF)82を通過させることにより、蛇行周波数の成分を除去したトラッキングエラー信号S82が得られると共に、差信号S81をハイパスフィルター(HPF)83を通過させ蛇行周波数の成分を検出することによりアドレス信号S83が得られる。

【0013】②第2の方法を図17を用いて説明する。

【0014】図17 (a) は信号検出に用いる光ピック アップの構成を示す図である。光ディスク1からの反射 光ビームは往路と同じ光路を通り半導体レーザ71に戻 るが、反射光ピームの一部はピームスプリッタ73で反 10 射された後、集光レンズ76により光検出器77上に集 光される。図17(b)に示すように、光検出器77 は、受光部 77 a と受光部 77 b とに 2 分割されてい る。光ディスク1からの反射光ビームはガイドトラック が回折格子として機能することにより生じる±1次回折 光と0次回折光の干渉による回折パターン80として光 検出器77上に集光される。回折パターン80全体での 光量変化を利用してアドレス信号S85が演算される。 具体的には、この光量変化を、受光部77aと受光部7 7 bが接続された加算アンプ8 4 から出力される和信号 20 S84をハイパスフィルター (HPF) 85を通過させ て蛇行周波数の成分を検出することでアドレス信号S8 5が得られると共に、受光部77aと受光部77bが接 続された差動アンプ81からの差信号S81をローパス フィルター (LPF) 82を通過させて蛇行周波数の成 分を除去することによりトラッキングエラー信号S82 が得られる。

【0015】次に、これらの2つの方法①②を用いたアドレス信号検出の動作について、図18,図19を用いて具体的に説明する。

【0016】まず、図18を用いて、グループ3にトラッキングしている場合のアドレス信号検出の動作を説明する。図18(a)はトラッキングしている様子を示す模式図である。図18(b)~(e)は、図18(a)の矢印D方向にピームBが進行したときのピームBの位置に対応した、受光部77aの受光量S77a、受光部77bの受光量S77b、それらの差から生成したアドレス信号S83、和から生成したアドレス信号S85の出力波形を示す図である。図18(a)中の一点鎖線は、グループ3の幅の中心90を示しており、破線はグ40ループ3の幅の平均値の中心91を示している。

【0017】グループ中心90はグループ3の側壁3aの蛇行に応じて蛇行している。この蛇行周波数は例えば50kHz程度に設定されており、トラッキング制御の追従周波数(例えば5kHz程度)よりも高いため、ピームBの軌跡はグループ中心90を通らずにグループ平均中心91を通る。従って、トラッキングエラーが生じる。このトラッキングエラーに応じて、受光量S77aは、図18(b)に示すように光量が変化し、受光量S77bは、図18(c)に示すように光量が変化する。

これらの光量変化を用いて、差信号からアドレス信号S

83が得られ(図18 (d))、和信号からアドレス信号S85が得られる(図18 (e))。

【0018】続いて、図19を用いて、ランド4にトラッキングしている場合のアドレス信号検出の動作を説明する。図19(b)~(e)に、矢印D方向にピームBが進行したときのピームBの位置に対応した、受光部77aの受光量S77a、受光部77bの受光量S77b、差信号を用いたアドレス信号S83と和信号を用いたアドレス信号S85の出力波形をそれぞれ示す。図19(a)の一点鎖線はランド4の幅の中心であるランド中心92を示しており、破線はランド4の幅の平均値の中心であるランド平均中心93を示している。

【0019】ランド中心92はグループ3の側壁3aの蛇行に応じて蛇行している。グループ3へのトラッキング動作でも説明したように、トラッキング制御の追従周波数は例えば5kHz程度であるのに対して、グループ3の側壁3aの蛇行周波数は例えば50kHz程度と上記追従周波数よりも高くなるように設定される。そのためピームBの軌跡はランド中心92を通らずに、ランド平均中心93を通る。従って、トラッキングエラーが生じる。このトラッキングエラーに応じた受光量S77aは、図19(b)に示すように光量が変化し、受光量S77bは、図19(c)に示すように光量が変化する。これらの受光量の光量変化を用いて、差信号からアドレス信号S83が得られ(図19(d))、和信号からアドレス信号S85が得られる(図19(e))。

[0020]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記した①の方法(受光部77aと受光部77bの出力の差からアドレス信号を生成する方法)では下記の(イ)の問題があり、②の方法(受光部77aと受光部77bの出力の和からアドレス信号を生成する方法)では下記の(ロ)の問題がある。

【0021】(イ)対物レンズ74が、トラッキング制御等により、トラッキング方向に移動して光軸に対して変位した場合(対物レンズ74の中立位置から変位した場合)に、アドレス信号の振幅が小さくなり、アドレス情報の読み出しエラーが生じ、光スポットの位置制御を精密に行うことができなくなる。(ロ)光ディスク1に傷等が存在する場合に、そこでの反射率の変化によりアドレス情報の読み出しエラーが生じ、光スポットの位置制御を精密に行うことができなくなる。

【0022】まず、(イ)の問題について説明する。

【0023】上記の①の方法でアドレス信号S83を検出しているときに、対物レンズ74が、トラッキング制御等によりトラック方向に移動し、光軸から変位した場合について説明する。図16(c)は、対物レンズ14の変位に起因して光スポットが移動した様子を示す図である。この図において、光検出器77上の受光部77a

には回折パターン86の領域86aに加えて領域86b の一部が混入し、受光部77bには回折パターン86の 領域86bの一部分のみが入射している。

【0024】図20は上記変位の与える影響を説明する 図である。図20(a)のように、光スポットBが蛇行 したグループ3上を矢印Dの方向に走査している場合、 受光部77aの受光量S77aの光量変化は図20 (b) に示すようになり、受光部77bの受光量S77 bの光量変化は図20(c)のようになる。これらの受 光量S77a, S77bの差信号から演算されるアドレ 10 ス信号S83の出力波形は、図20(d)に示すように なり、図18 (d) の出力波形 (変位のない場合の出力 波形) と比べて振幅が小さくなる。

【0025】このようにアドレス信号の振幅が小さくな ると、アドレス情報の読み出しエラーが生じ、そのエラ ーを訂正できなくなる恐れがある。このため、差信号を 用いてアドレス信号を検出する光ピックアップでは、対 物レンズ74がトラックを追従する時に発生する光軸ず れを抑えるために、光ピックアップの送り機構に高速か つ高精度なリニアモータを採用しなければならず、装置 20 の低価格化を妨げていた。

【0026】以上の説明においては、光ディスク1のグ ループ3にトラッキングした場合について説明したが、 ランド4にトラッキングした場合についても同様であ る。つまり、差信号から検出するアドレス信号S83 は、対物レンズの移動に応じてアドレス信号の振幅が変 化して小さくなり、同様の問題が生じる。

【0027】これに対して、上記②の方法で和信号から アドレス信号S85を検出する場合にはこのような問題 は起こらない。これについて説明する。

【0028】図17(c)に示すように、回折パターン 80が回折パターン86に移動しても、受光部77aと 受光部77bの受光量を加算した受光量には差が生じな い。つまり、図20(a)に示すように蛇行したグルー ブ3の上を、ピームBが走査するときに、受光部77a と受光部77bの和信号から演算されるアドレス信号S 85の出力波形は、図20(e)に示すようになり、図 18 (e) の場合(位置変位のない場合)と同じであ る。このように、アドレス信号の振幅が一定しているの で、安定したアドレス情報の読み出しができる。

【0029】次に(ロ)の問題について説明する。

【0030】まず、上記の②の方法でアドレス信号を生 成しているときに、光ディスク1の反射率が傷等により 低下した場合について説明する。

【0031】図21はこの問題を説明する図である。図 21 (a) のように、光スポットBがグループ部3を矢 印Dの方向に走査しているものとする。この図において 斜線部92は傷等により反射率が低下している領域を示 している。このとき、受光部79aの受光量S77aの

bの受光量S77bの光量変化は図21(c)のように なる。受光部79aと受光部79bの和信号から検出さ れるアドレス信号S85は図21(e)に示すようにな り、領域94の部分において、反射率の低下の影響によ り信号が歪んでいる。

【0032】以上の説明においては光ディスク1のグル ープ3にトラッキングした場合について説明したが、ラ ンド4にトラッキングした場合についても同様であり、 和信号から生成したアドレス信号S85は、光ディスク 1の反射率が変化に大きな影響を受ける。従って、アド レス情報の読み出しエラーが発生し、その訂正ができな くなる恐れがある。このため、和信号からアドレス信号 を検出する光ピックアップには、反射率変化の大きい光 ディスクは使用できなかった。

【0033】これに対し①の方法でアドレス信号を検出 する場合には、この問題は生じない。このことを図21 に基づいて説明する。差信号から検出されるアドレス信 号S83の出力波形は図21(b), 図21(c)を差 動することによって、図21(d)に示すようになる。 つまり、領域94の部分の反射率低下の影響は小さくな る。このように、アドレス信号S83は、ほとんど反射 率変化の影響を受けないので、安定したアドレス情報の 読み出しができる。

【0034】以上のように、差信号を用いてアドレス信 号を生成する光ディスク装置では上記の(イ)の問題が 生じ、和信号を用いてアドレス信号を生成する光ディス ク装置では上記の(ロ)の問題が生じる。

【0035】本発明は、上記の問題点に鑑みて成された もので、対物レンズの光軸からの変位や、傷、ゴミ、反 *30* 射膜の反射率変化等による光ディスクの反射率変化によ らず、安定してアドレス情報を読み取り、アドレス信号 を生成できる光ディスク装置を提供することを目的とす る。

[0036]

【課題を解決するための手段】請求項1に配載の光ディ スク装置は、螺旋状に形成されたトラッキング用のグル ープの一方の側壁だけがアドレス情報に応じて蛇行した 光ディスク上に、光ビームを対物レンズを介して微小な 光スポットとして照射するとともに、光ディスクからの 40 反射光をグループの形成方向に対応する方向の分割線で 2分割された光検出器で受光する光ピックアップを有 し、光ピックアップからの出力信号を用いて情報の記録 ・再生を行う光ディスク装置において、2分割された光 検出器の出力の差信号を用いて、グループの側壁の蛇行 から第1の中間アドレス信号を生成する第1の中間アド レス生成手段と、2分割された光検出器の出力の和信号 を用いて、グループの側壁の蛇行から第2の中間アドレ ス信号を生成する第2の中間アドレス生成手段と、第1 の中間アドレス信号と第2の中間アドレス信号からアド 光量変化は図21(b)に示すようになり、受光部79 *50* レス情報を示すアドレス信号を生成するアドレス生成手 段と、を備えてなるものである。

【0037】請求項2に記載の光ディスク装置は、アド レス生成手段が、第1の中間アドレス信号と第2の中間 アドレス信号の一方あるいは両方のエラーを検出する手 段と、その検出結果に基づいて第1の中間アドレス信号 と第2の中間アドレス信号のどちらか一方を選択する選 択手段と、を備えてなるものである。

【0038】請求項3に記載の光ディスク装置は、アド レス生成手段が、第1の中間アドレス信号と第2の中間 アドレス信号の一方あるいは両方の信号振幅を検出する 10 手段と、その検出結果に基づいて第1の中間アドレス信 号と第2の中間アドレス信号のどちらか一方を選択する 選択手段と、を備えてなるものである。

【0039】請求項4に記載の光ディスク装置は、アド レス生成手段が、第1の中間アドレス信号と第2の中間 アドレス信号のそれぞれのエラー訂正を行う手段と、第 1の中間アドレス信号と第2の中間アドレス信号のうち の、訂正が可能なほうの信号を選択する選択手段と、を 備えるものである。

【0040】請求項5に記載の光ディスク装置は、螺旋 20 状に形成されたトラッキング用のグループの一方の側壁 だけがアドレス情報に応じて蛇行した光ディスク上に、 光ピームを対物レンズを介して微小な光スポットとして 照射するとともに、光ディスクからの反射光をグループ の形成方向に対応する方向の分割線で2分割された光検 出器で受光する光ピックアップを有し、その光ピックア ップからの出力信号を用いて情報の記録・再生を行う光 ディスク装置において、対物レンズの光ビームの光軸位 置からの、トラッキング方向への変位量を検出する対物 レンズ位置検出手段と、2分割された光検出器からの出 30 力の差信号を用いて、グループの側壁の蛇行から第1の 中間アドレス信号を生成する第1の中間アドレス生成手 段と、2分割された光検出器からの出力の和信号を用い て、グループの側壁の蛇行から第2の中間アドレス信号 を生成する第2の中間アドレス生成手段と、対物レンズ の変位量が所定の値よりも小さい時には、第1の中間ア ドレス信号からアドレス情報を示すアドレス信号を生成 し、対物レンズの変位量が所定の値よりも大きい時に は、第2の中間アドレス信号からアドレス情報を示すア ドレス信号を生成するアドレス生成手段と、を備えてな 40 るものである。

【0041】請求項6に記載の光ディスク装置は、請求 項1から請求項5に記載の光ディスク装置において、第 1の中間アドレス信号と第2の中間アドレス信号の少な くとも一方の信号を反転させる手段を含んでいるもので

【0042】請求項7に記載の光ディスク装置は、螺旋 状に形成されたトラッキング用のグループの一方の側壁 だけ、またはグループ全体がアドレス情報に応じて蛇行 した光ディスク上に、光ピームを対物レンズを介して微 50 訂正を行い、アドレス信号を生成する。したがって、ど

小な光スポットとして照射するとともに、光ディスクか らの反射光をグループの形成方向に対応する方向の分割

線で2分割された光検出器で受光する光ピックアップを 有し、光ピックアップからの出力信号を用いて情報の記 録・再生を行う光ディスク装置において、対物レンズの 光ピームの光軸位置からの、トラッキング方向への変位 量を検出する対物レンズ位置検出手段と、2分割された 光検出器からの差信号を用いて、グループの一方の側壁 だけ、またはグループ全体の蛇行から中間アドレス信号 を生成する中間アドレス生成手段と、対物レンズの変位 量に基づいてゲイン信号を生成するゲイン生成手段と、 そのゲイン信号で中間アドレス信号を増幅して振幅が略 一定の増幅信号を生成する増幅手段と、その増幅信号か らアドレス情報を示すアドレス信号を生成するアドレス

生成手段と、を備えてなるものである。

10

[0043]

【作用】請求項1に記載の光ディスク装置は、差信号か ら生成した第1の中間アドレス信号と、和信号から生成 した第2の中間アドレス信号からアドレス情報を示すア ドレス信号を生成する。そして、アドレス信号を用い て、光スポットの光ディスク上での位置制御を行う。こ のため、差信号のみ、あるいは、和信号のみからアドレ ス情報を読み取る場合よりも、読み取りエラーを抑制す ることができる。また、対物レンズが変位した場合にお いても、エラーの発生が抑えられるため、光ピックアッ プの送り機構に安価で簡単な機構を使用することが可能 となる。

【0044】請求項2に記載の光ディスク装置は、請求 項1に記載の光ディスク装置において第1の中間アドレ ス信号と第2の中間アドレス信号のどちらかあるいは両 方の読み取りエラーを検出し、その検出結果に基づいて どちらか一方の中間アドレス信号を選択し、例えば、エ ラーの発生頻度が所定の値以下の方の中間アドレス信号 を選択し、その選択した信号からアドレス信号を生成す る。したがって、どちらか一方のみからアドレス信号を 生成する場合よりもエラーの発生を抑制することが可能 となる。

【0045】請求項3に記載の光ディスク装置は、請求 項1に記載の光ディスク装置において第1の中間アドレ ス信号と第2の中間アドレス信号のどちらかあるいは両 方の信号振幅を検出して、その検出結果に基づいてどち らか一方の中間アドレス信号を選択して、例えば、信号 振幅が所定の値以上の中間アドレス信号を選択して、そ の選択した信号からアドレス信号を生成する。したがっ て、信号振幅の低下に起因するアドレス情報の読み取り エラーを抑制することができる。

【0046】 請求項4に記載の光ディスク装置は、請求 項1に記載の光ディスク装置において第1の中間アドレ ス信号と第2の中間アドレス信号の両方を用いてエラー

(2)

。るきでなるころの高多た館五店一それまりよる **专五店ーミエブン用助る母島スソイで間中のホールさき** 

あケイ以量気而な量が変のさな(を弱く置め立中却ケイ 以) 置かいないてしか変る心質か解光のムーン米、のス くしが扶、さ叫。 るで加土を与引スレドてアいて基コ果 訪出始の子、(147え前多項手をも出始多置かの大くし 砂枝、お園芸セスト元光の漁品ごる更永輔【7400】

以量虫市は量力変、し気虫を导動スイギでアいて基コ号

01 7下間中の2群式し出鉄さ4日島時、おご合製る各で土

きついくこるで試到る曹操の健変の率視回のセストデ米 あ式るで用ある是別スイイで間中の1 策 、おづ合体バホ 心体量力変の大くり砂杖、式ま。るきでなるこるを範回 多ーでエクガル<br />
情の時間<br />
スレイスで<br />
で<br />
おいます<br />
の<br />
が<br />
あって<br />
エクガル<br />
が<br />
が<br />
は<br />
の<br />
か<br />
の<br />
か<br />
は<br />
い<br />
は<br />
い<br />
は<br />
い<br / 長島の長腎養、含びなくこるを鬼魔多長島スイイで聞中 の2歳いち小水鬱燙の子、おご胡式しか変〉き大さゆ置 ☆立中の子が置か大くく砂杖、丁でが去し【8 4 0 0】

の 永龍、お園芸セストデ光の舞踊318更永糖【6400】

I 策ブいよい聞妻セストモ米の舞踊コる更永簡されI 更

。るきびなくこで行コスームスで代帝の意 丑、多え替び改号引の長島スソイで間中の2 譲る長尉ス √14 下間中の1 葉、きでなるころを引き引の財か同多号 **訃ス√4~間中の2 策54部入√4~間中の1 策 ,ファ** な式し。るい丁え齢多現手るサち姉豆多骨骨の式ーきょ 

これ式し。6巻でなること知る副魂の母間式 し副附の子でさけかかいか変の大くり砂枝、め式るで副 単わざ代号部ベトゼの子多号間スソイで間中式し流主さ 体長 書差、J 海上多長 間く トヤブリカゴ 量が変の 大くく 砂枝、灯園装セストモ光の舞品コワ更水館【0000】

るで流土を長島スイイで式し宝安さべき計離散のご、ブ

。るきずなくこ

[1900]

・ 海淋の野芸セストモ光の附本(1) 、でま 。る も即筑 ブいてご附敵実の「策の押祭本ご不込 (晩敵実の「策) 【附敵実】

計値・気鞘の倒装セストモ光の例本(1)【2300】 動作について説明し、その後、(2) 本発明の特徴であ

**内来がおすいてご邸籍の「セストモ光。るきずならこる** 

付籤多人類の母哥の行政の~母島主再帰還のこ , 0 よご れるため、ハイパスフィルター (HPF) を用いること

ち宝娥コ1~HMS~~HMI対域 数間 最 場面の 号 見り 、常 面

ではち虫鴉八恵母 KH 2 0 KH 2 程度に設定される。

計画の閲覧3 aだけが低行しているものとする。この低

のE てーパセコ きょすまる (B) 2 図 , フ c あ プ c み で ん ス ト

元光 11、アいむ 12回同。る む 52回 4 で ロ 7 で 表 3 魚 料

の園装セストモ光るわなご内敵実の「策の伊発本却「図

出効光が81下ンて翼成ろり1下ンで優差【8300】 。るけら置端习さよるなと大量や指合の光るを挟入习 d る1階光受ム 6 a L 強光受 , コきろいないて J 加変でか 姉光の光視出の11サーノ本海半なり12くノ砂は、お る1器出対光のこ。&を根入31d b l に入りで表とです。この光検出 B 1 b l に入りに入ります。 JA6 Eベーをバ社回、JALA出来様気のさぬI セスト

それでおき気料さなよるも1、16も1治光受ので てーバでおる「器出剱光。さるで図で示き路回のあぶで

出の項を与自のされる「器出効光、紅を図【7800】

ホち光東コ181器出効光のよコ&1大く√光菓、ホ

ち様気のよご 8.1 をぐじてスムーンお陪一のムーン光梯

図のI セストデ光 , 水る見コ I I サーマ 4 草半 0 面 5 路

米ン同く路卦、おムーン光梯気のさぬ I セストモ米、オ

コムーン光な行平のよコ21大くマイートいこおムーン

米のこ。されち根出なムーン米さん11ゼーノ本尊半の

関係を計使の聞妻セストモ米のコ、コイ以【8800】

向の小猫の園し出や競のこ、アノチ。 るれち草連がき向

の小猫の唇風場ゴルの東京の骨し出た結式でなご上以恵

**勘安府、きろのこ。るで様照ご園ご出れ稿、むち光発で 東藤光い時まりよ奇場晴ま11ゼーソ本彰半。さをちの** 

そるたけたかいことの次割主再の行動、大ま【4800】

ソ光のIIーゼーイ本等半え加多界協語代の向表校及却

**と界部小膜はJ数式J小膜はJ小部の向式式一&子、5** 

**桑琉階変界描るを暴踣丁Ј闢変き界描のドック浸描サ** 

ち光発で鬼鉾宝一の代出高を11サーマ科蓴半、おごお

大量語のこ。るけち最强ブバち虫固がき向の小猫の層量

**ドルク浸描る水を聞届ご聞かるを向伏ら♪ I 入ぐ √ 砂枝** 

プム粧金I セストデ光ココチ、J 気張を練聞式で尖多れ

**科界コ暗内 8 層縁端 、ひよコ単具のコ 。& す断具コ土以** 

**恵島安市多域第小券のる圏最ほケイッホス光されち魚刹** 

コエクストモ米、かち光祭でた出高をIIーサーマ本彰

本のように行われるものとする。ピックアップ100半

お最頃の母島されまご園装セストデ光のこ【6600】

こさいて説明したのでここでは省略する。

**盛具、Uよい土以。るで叫印多界超階代で(やサ示図)** 

。るる体験品調変光るを最温丁ノ調変多更齢光のムー

。るで出鉄のより果校学光泉磁多き

- 。るで気冴多イで木入光コ土Iセストデ光のよコPI

別スイイでのをアーバでおき引スイイで、されるい用コーの。 あ式る下瞬時31向大化くキャモイネト1大くく砂枝のよ コノトターエエモイアセンキャミイお母目ーミエセンキ でそイ。&を放出会母島スマイスも母島ーでエヤンキャ そイ、プリ用店を小変速遊光のdをを対謝る店をを対解 るけま合いを 6 ペーペパ 計画 , 0 は ブ 作 ち 誘致 づ る I 器

報を読み出した信号であり、光ディスク1上の光スポットの位置制御のために用いられる。

【0059】トラッキングエラー信号は、受光部16 a, 16 bからの信号の差信号を差動アンプ17により作り出し、ローパスフィルタ(LPF)19により上記の差信号から低域成分を抽出することにより、生成される。

【0060】このトラッキングエラー信号を用いて、ト ラッキングアクチェータ41が次のように制御される。 光ディスク1上の光スポットをグループ3に引き込む場 10 合(図15における右上がりの極性の部分に引き込む 際) には、システムコントローラー32からの制御信号 S32aの指示により、トラッキングエラー信号(LP F19の出力) がそのままトラッキング制御回路28に 入力され、そのトラッキング制御回路28がトラッキン グアクチュエータ41に駆動電流を加えて、レンズ可動 部40と対物レンズ14をトラックと直交する方向に位 置制御する。一方、光ディスク1のランド4に引き込む 際(図15における右下がりの極性の部分に引き込む 際)には、制御信号S32aにより極性反転回路23で 20 トラッキングエラー信号を反転させて、トラッキング制 御回路28に入力させる。そして、トラッキング制御回 路28がトラッキングアクチュエータ41に駆動電流を 加えて、レンズ可動部40と対物レンズ14をトラック と直交する方向に位置制御して、光スポットをトラック に迫従させる。

【0061】一方、アドレス信号は以下のように、第1の中間アドレス生成手段(差動アンプ17とHPF20)、第2の中間アドレス生成手段(加算アンプ18とHPF21)、アドレス生成手段(アドレス生成回路26)により生成する。まず、差動アンプ17からの差信号をハイパスフィルタ(HPF)20に通すことにより第1の中間アドレス信号S20を生成するとともに、加算アンプ18からの和信号をハイパスフィルタ(HPF)21に通すことにより第2の中間アドレス信号S21を生成する。そして、第1の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S21とをアドレス生成回路26に入力することにより、アドレス信号S26を生成する。この生成についての詳細については後述する。

【0062】アドレス信号S26はグループ3の側壁3 40 aの蛇行により記録されたアドレス(物理アドレス)である。この物理アドレスをトラッキング極性と組み合わせて変換したアドレスを論理アドレスというが、この変換はシステムコントローラ32からのトラッキング極性を表す制御信号S32aに基づいて、アドレス信号S26をアドレス算出回路27で変化させることにより行う。つまり、光スポットが光ディスクのグループ3またはランド4のどちらをトラッキングしているかを制御信号S32aを用いて判別し、その判別結果によって異なる論理アドレス信号S27を割り当てる。 50

14

【0063】上記論理アドレス信号S27を用いて、光スポットの光ディスク1上での位置制御が行われる。以下にその制御を行う制御手段(請求項1,5,7に記載の制御手段:スライドモータ駆動回路29,トラッキング制御回路28)の動作について説明する。

【0064】光ピックアップ10がアクセスを行うときは、システムコントローラ32からの制御信号S32cがスライドモータ駆動回路29に入力されてスライドモータ30を動作させ、光ピックアップ10を目標トラックまで移動させる。また、通常再生時には、制御信号S32bがトラッキング制御回路28に入力され、トラッキング制御回路28に入力されたトラッキングエラー信号の低域成分に応じてスライドモータ30を駆動し、再生の進行に従って光ピックアップ10を半径方向に徐々に移動させる。

【0065】尚、システムコントローラ32の出力である制御信号S32a, S32b, S32cは論理アドレス信号S27に基づいて生成されるものである。

【0066】また、図1に示す光ディスク装置のプロック図において、光ピックアップ10におけるフォーカスサーボ制御のためのフォーカスエラー検出系や光ディスク1上の情報の記録再生系を省略して記載していないが、これらが含まれていることは言うまでもない。フォーカスエラー検出系におけるフォーカシングエラー信号の検出は、一般的によく知られた非点収差法やナイフエッジ法が用いられており、これについての説明は周知であるのでここでは省略するものとする。

【0067】また、アドレス信号S26は光ディスク1の回転制御にも用いられる。すなわち、アドレス信号S26に含まれる蛇行の周波数が基準となる周波数と一致するように図示しないスピンドルモータの回転制御を行えば、線速度一定で光ディスク1の回転制御を行うことができる。

【0068】(2)本発明の特徴であるアドレス信号の 生成についての詳細

アドレス生成回路26では、第1の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S21とからアドレス情報を読み出し、アドレス信号S26を生成する。その生成方法には様々あるが、ここでは3種類の方法(i)(i)(ii)について説明する。

【0069】(i)第1の中間アドレス信号S20あるいは第2の中間アドレス信号S21のエラーをモニターし、エラーの発生頻度が所定レベルより少ない中間アドレス信号を使用してアドレス信号S26を生成する方法。

【0070】図4(a)はこの方法で使用するアドレス 生成回路26の構成を示すプロック図である。図におい て、復調回路262は信号の復調を行う回路であり、請 求項2,4に記載したエラーの検出、エラーの訂正を行 50 う手段でもある。 【0071】 通常、アドレス情報はFM変調方式等で変調されて光ディスク1に刻まれ、アドレス情報の読み出しの際に復調される。このとき、読み出した信号のエラーの検出や訂正も行われる。しかしながら、信号振幅の低下や光ディスク1の反射率の変動が生じると、エラーが多発してその訂正を行うことが困難になる。

【0072】図4(a)の構成では、アドレス選択回路261が第1の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S21のどちらか一方を選択し、その選択信号S261を復調回路262に出力する。そして、復調10回路27におけるエラー検出の結果、選択信号S261のエラーの発生が予め設定しておいた値よりも多くなると、復調回路262からアドレス選択回路261に切り替え信号S262が入力されるようになっている。アドレス選択回路261はこの切り替え信号S262に基づいて、選択信号S261を切り替える、そして、その信号に基づいてアドレス信号S26が生成される。このため、どちらか一方の中間アドレス信号のみを用いる場合よりもエラーの発生を抑えることができる。

【0073】この例では、第1の中間アドレス信号S2 200と第2の中間アドレス信号S21のどちらか選択された方のみのエラーを検出しているが、両方のエラーの検出を行い、その検出結果に基づいて中間アドレス信号の選択を行ってもよいことはいうまでもない。

【0074】(ii) 第1の中間アドレス信号S20あるいは第2の中間アドレス信号S21のそれぞれの信号振幅をモニターし、信号振幅が所定レベルより大きい方の中間アドレス信号を使用してアドレス信号S26を生成する方法。

【0075】図4(b)はこの方法で使用するアドレス 30 生成回路26の構成を示すプロック図である。ここでは、図4(a)のアドレス選択回路261と復調回路2 62との間に振幅検出回路263が挿入されている。

【0076】この方法では、アドレス生成回路S26が、第1の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S21のどちらか一方を選択して選択信号S261とする。そして、振幅検出回路263が選択信号S261の信号振幅をモニターし、その信号振幅が所定レベル以下となったときに、切り替え信号S263を出力する。アドレス選択回路261はこの信号S263に基づいて選択信号S261を切り替え、その選択信号S261を使用してアドレス信号S26が生成される。このため、対物レンズ位置の光軸からの変位等により信号振幅が低下した場合でも、アドレス情報の読み取りエラーを抑制することができ、光スポットを精密に位置制御することが可能となる。また、対物レンズ14の変位の影響を抑制できるため、光ピックアップ10の送り機構に安価で簡単な機構を使用することが可能となる。

【0077】ここで、信号振幅の所定レベルは記録周波数やディスク反射率や回路定数により決定すればよい。

16 一例として、対物レンズが中立位置にあるときの信号振幅を1とした時に信号振幅0.5で信号を切り替えるよ

うに設定すればよい。

【0078】この例では、第1の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S21のどちらか選択された方のみの信号振幅を検出しているが、両方の信号振幅の検出を行い、その検出結果に基づいて中間アドレス信号の選択を行ってもよい。

【0079】(iii) 第1の中間アドレス信号S20及 び第2の中間アドレス信号S21の両方を用いてアドレ ス情報の読み出しエラーを訂正し、その訂正された信号 をアドレス信号S26とする方法。

【0080】図4(c)はこの方法で使用するアドレス 生成回路26の構成を示すプロック図である。

【0081】ここでは、アドレス選択回路261が第1 の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S 21のどちらか一方を選択し、その選択信号S261を 復調回路262に出力する。復調回路27はその選択信 号S261のエラー訂正を行うが、エラーが多発してい るときには、選択信号S261のエラー訂正を行うこと ができなくなる(エラーの発生したパイトは特定でき る)。このような場合、復調回路262は訂正不能信号 S262'をアドレス選択回路261に出力する。アド レス選択回路261はこの訂正不能信号S262'に基 づいて、訂正不能となったパイトの選択信号S261を 他方のアドレス信号に切り替え、その信号に基づいてア ドレス信号S26が生成される。このため、第1の中間 アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S21が 同じパイトで訂正不能とならない限り、エラーの訂正が 可能となる。

【0082】次に、第1の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S21との切り替えを滑らかに行う方法について説明する。

【0083】切り替えを滑らかに行うには、第1の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S21の位相を同位相とすればよい。理由については後述するが、差信号を用いた第1の中間アドレス信号と和信号を用いた第2の中間アドレス信号の位相関係は、図18と図19に示すようにグループ3とランド4のどちらを走査している場合でも不変である。したがって、それらのどちらか一方を反転させる手段を設けておき、光ディスク再生動作に先立って2種類の中間アドレス信号S20、S21を再生し、これらの信号の位相関係を比較して、必要のある場合のみ中間アドレス信号S20、S21のどちらかを反転させることにより、それらを同位相とすることができる。

【0084】尚、光ディスクには、図2(a)に示すようなグループ3の側壁3aだけがアドレス情報に応じて 蛇行している光ディスク1以外に、図2(b)に示すよ 50 うなグループ3の側壁3bだけがアドレス情報に応じて 蛇行している光ディスク1'がある。このようにグループ3の側壁3bだけがアドレス情報に応じて蛇行している光ディスク1'の場合は、光ディスク1の場合と比較すると位相関係が反転するが、この場合も上記の方法で2種類の中間アドレス信号の位相を揃えることができ

【0085】差信号を用いた中間アドレス信号と和信号を用いた中間アドレス信号の位相関係が、グループ3とランド4のどちらを走査している場合でも不変である理由は、和信号はグループ3またはランド4のどちらを走10査している場合でも、トラックの幅が広い部分で強度が大きくなり、トラックの幅が狭い部分で強度が小さくなるという変化をするのに対して、差信号はトラッキングエラーに応じて信号が変化するが、図15に示すようにグループ3とランド4とでトラッキングエラー信号の極性が反転するので、トラック中心に対するスポットのずれがグループ3とランド4とで同じ方向であっても、検出される信号の極性が反転するからである。

【0086】上記のように、第1の中間アドレス信号S20と第2の中間アドレス信号S21を同位相にすれ 20 ば、任意の部分で信号切り替えを行っても切れ目のないスムーズな出力波形が得られる。

【0087】以上の説明では、光ディスク1の記録層6として光磁気材料を用いた例で説明したが、記録層6として相変化材料を用いてもよい。相変化材料を用いた場合には、光ビームの照射による加熱で局所的な光学定数もしくは物理的形状の変化を利用して信号が記録される。例えば、急激に加熱して急激に冷却した場合には結晶状態となり、急激に加熱して徐々に冷却した場合にはアモルファス状態となる特性を持った相変化材料を用い 30 て、結晶状態とアモルファス状態とでの反射率の違いを利用することがある。光ビームの光強度を変調して信号が記録される。再生時には、記録層の状態が変化しない程度の記録よりも弱い光強度を照射し記録層の反射率の変化で信号を検出するという方法が採られる。

【0088】〔第2の実施例〕図5は本発明の第2の実施例における光ディスク装置の構成を表すプロック図である。基本的には第1の実施例と同じ構成であるので、図1と同一要素については同一番号を付して詳細な説明は省略する。

【0089】本例の光ディスク装置は、対物レンズの位置を検出し、その検出結果に基づいて、物理アドレスであるアドレス信号S26を生成するものである。以下に、この光ディスク装置の構成を説明する。

【0090】レンズ可動部40に、関口部が形成されている。42は対物レンズ位置検出用の発光素子、43は発光素子42から放射された光のうちレンズ可動部40の関口を通過した光を受光して対物レンズ位置を検出するための光検出器である。光検出器43は2つの受光部43aと受光部43bとから構成される。22は受光部

18

43aと受光部43bが接続された差動アンプで対物レンズ位置信号S22を出力する。レンズ可動部40、発光素子42、光検出器43、差動アンプ22で対物レンズ位置検出手段が構成される。26は第1の中間アドレス信号S20、第2の中間アドレス信号S21、対物レンズ位置信号S22が入力され、後述する動作によって、アドレス信号S26を生成するアドレス生成回路である

【0091】次に、本例の光ディスク装置の動作を説明する。

【0092】まず、対物レンズの位置検出手段について 説明する。図6は、光検出器43の構成を示す図であ る。図に示すように、光検出器43は2つの受光部43 a, 43bで構成されている。この光検出器43は、対 物レンズ14が中立位置にある場合に、図6(a)に示 すように光スポット44の中心が光検出器43の分割線 と一致するように設置される。図5に示したように、レ ンズ可動部40には発光素子42からの出射光の一部が 透過する閉口部が形成されており、トラッキング制御に よりレンズ可動部40がトラッキング方向(トラックと 直交する方向) に移動すると、発光素子42からの出射 された光のうちのレンズ可動部40に設けられた開口部 を透過する領域が移動する。この移動に応じて、光検出 器43上の光スポット44が移動する。具体的には、対 物レンズ14が図5でA1方向に移動した場合は、光ス ポット44は図6のC1方向に移動して図6(b)に示 すようになる。逆に、対物レンズ1 4 が図 5 でA 2 方向 に移動した場合は、光スポット44は図6のC2方向に 移動して図6(c)に示すようになる。そこで、差動ア ンプ22で受光部43aと受光部43bの差信号を演算 することで、対物レンズ位置信号S22が検出される。

【0093】次に、アドレス信号S26の生成について 説明する。アドレス生成回路26には対物レンズ位置信 号S22が入力される。アドレス生成回路26は、対物 レンズ位置が中立位置近傍にある場合は第1の中間アド レス信号S20からアドレス信号S26を生成し、対物 レンズ位置が中立位置から大きく変位した場合は第2の 中間アドレス信号S21からアドレス信号S26を生成 するように構成されている。以下に具体的に説明する。

40 【0094】図7はアドレス生成回路26の構成を示す プロック図である。図に示すように、この回路26はア ドレス選択回路261と復調回路262で構成されてい る。アドレス選択回路261は対物レンズ位置信号S2 2に基づいて、第1の中間アドレス信号S20と第2の 中間アドレス信号S21のどちらかを選択し、選択信号 S261を出力する。復調回路262は選択信号S26 1を復調し、エラー訂正を行って、アドレス信号S26 を生成する。

るための光検出器である。光検出器43は2つの受光部 【0095】図8はアドレス信号生成動作を説明する図43aと受光部43bとから構成される。22は受光部 50 である。図8(a)は光検出器43から得られる対物レ

ンズ位置信号S22、図8(b)は第1の中間アドレス 信号S20、図8(c)は第2の中間アドレス信号S2 1を示している。図8 (a) における領域Eは対物レン ズ位置信号S22が所定のレベル45~46の範囲内に 収まっている(対物レンズ14が中立位置(図8(a) のGNDレベル) 近傍にある) 領域であり、領域Fは対 物レンズ位置信号S22が所定のレベル45~46の範 囲外にある (対物レンズ14が中立位置から大きく変位 している) 領域である。

【0096】図8(b)のように、第1の中間アドレス 10 信号S20は、対物レンズ14が中立位置から変位する に伴い、振幅が小さくなっていく。信号振幅の低下はア ドレス情報の読み出しエラーを発生させるため好ましく ない。このため、本例では、図8(d)の選択信号S2 61の波形に示すように、対物レンズ位置信号S22が 図8の所定レベル45~46の範囲内にある領域Eで は、アドレス選択回路261が第1の中間アドレス信号 S20を選択し、対物レンズ位置信号S22が所定レベ ル45~46の範囲外となる領域下では第2の中間アド レス信号S21を選択する。

【0097】図9は、ディスク1に反射率変動があった 場合のアドレス信号生成動作を説明する図であり、図9 (a) は光検出器43から得られる対物レンズ位置信号 S 2 2、図9 (b) は第1の中間アドレス信号S 2 0、 図9 (c) は第2の中間アドレス信号S21、図9

- (d) は選択信号S261の出力波形を示す。図9
- (a) の領域G、Hは反射率が低下している領域を示し ている。

【0098】図9(a)に示す対物レンズ14の位置に 応じて、対物レンズ位置信号S22が変化するが、その 信号S22が所定レベル45~46の範囲内にある領域 Eでは第1の中間アドレス信号S20が選択され、対物 レンズ位置信号S22が所定レベル45~46の範囲外 となる領域Fでは第2の中間アドレス信号S21が選択 される。領域Eの範囲内でディスク1の反射率低下があ る領域Gでは、第1の中間アドレス信号S20 (差信 号) が選択されているので差動の効果で反射率変動の影 響がほとんどでていない。一方、領域Fの範囲内でディ スク1の反射率低下がある領域Hでは第2の中間アドレ ス信号S21 (和信号) が選択されているので反射率変 40 動の影響が大きくでている。しかし、対物レンズ位置が 大きく変位し、且つ、反射率に変化が生じる領域Hが現 れる確率は非常に低いため、それほど問題ではない。

【0099】尚、所定レベル45,46は、例えば、そ のレベルの位置に対物レンズ14があるときの第1の中 間アドレス信号S20の信号振幅が、対物レンズ14が 中立位置にあるときの第1の中間アドレス信号S20信 号振幅の1/2になるようなレベルに設定する。

【0100】以上のように、本例では、対物レンズ14 が中立位置近傍にある場合には、差信号を用いた第1の 50 される。24は対物レンズ位置信号22から後述するゲ

20

中間アドレス信号S20を使用し、対物レンズ14が位 置シフトを起こした場合には、和信号を用いた第2の中 間アドレス信号S21を使用するため、対物レンズ14 の位置シフトに起因する読み取りエラーを防止すること ができると共に、ディスクの反射率変動に起因する読み 取りエラーも抑制することができる。

【0101】尚、本例においても、第1の実施例に記載 した、第1の中間アドレス信号S20と第2の中間アド レス信号S21の位相が同位相となる手段を、アドレス 選択手段261に設けておけば、第1の中間アドレス信 号S20と第2の中間アドレス信号S21との切り替え を滑らかに行うことができる。

【0102】また、対物レンズ位置検出手段は上記した 構成に限定されるものではなく、対物レンズ可動部40 に反射部材を設け発光素子42からの放射光の反射部材 での反射光を光検出器で検出した受光量をアンプで演算 して生成するという構成でもよいし、また、対物レンズ 位置検出用に特別の発光素子42を用いずに、半導体レ ーザ11からの放射光を分割して対物レンズ位置検出用 の光源として用いる構成にしてもよい。さらに、光学的 な検出にも限定されず機械的または磁気的に対物レンズ 位置を検出する構成でも構わない。

【0103】 (第3の実施例) 本例では、請求項7に記 載した光ディスク装置について説明する。この装置は、 光ディスクの反射率変動の影響を大きく受ける和信号を 用いずに、アドレス情報を読み出すものである。具体的 には、対物レンズの位置を検出し、その検出結果に応じ てゲイン信号を生成し、そのゲイン信号分だけ、差信号 から生成される中間アドレス信号 (第1の実施例におけ る第1の中間アドレス信号、以下、第1の中間アドレス 信号と記す)を増幅し、その増幅した信号を用いてアド レス信号を生成するものである。

【0104】図10はその光ディスク装置の構成を表す プロック図である。基本的には第1の実施例と同じ構成 であるので、図1, 図5と同じ構成要素については同一 番号を付して詳細な説明は省略する。尚、請求項7にお ける中間アドレス生成手段は第1の実施例に記載した第 1の中間アドレス生成手段(差動アンプ17, HPF2 である。

【0105】本例の構成について説明する。レンズ可動 部40には開口部が形成されている。42は対物レンズ 位置検出用の発光素子、43は発光素子42から放射さ れた光のうちレンズ可動部40の開口を通過した光を受 光して対物レンズ位置を検出するための光検出器であ る。光検出器43は2つの受光部43aと受光部43b とから構成される。22は受光部43aと受光部43b が接続された差動アンプで対物レンズ位置信号S22を 出力する。レンズ可動部40、発光素子42、光検出器 43、差動アンプ22で対物レンズ位置検出手段が構成

イン可変アンプ25のゲイン信号S24を生成するゲイ ン生成回路(ゲイン生成手段)、25はゲイン生成回路 24で生成されたゲイン信号S24によってHPF20 から入力された第1の中間アドレス信号S20をゲイン 信号S24だけ増幅して増幅信号S25を出力するゲイ ン可変アンプ(増幅手段)、26はゲイン可変アンプ2 5から出力された増幅信号S25が入力されて物理アド レスを表すアドレス信号S26を出力するアドレス生成 回路である。このアドレス生成回路26では、増幅信号 S25の復脚及びエラー訂正が行われる。

【0106】次に、この光ディスク装置の動作について 説明する。

【0107】本例では第2の実施例と同様の方法で対物 レンズ14の位置を検出する。この検出方法については 説明を省略する。

【0108】図11 (a) は第1の中間アドレス信号を 生成する回路の主要部を示す構成図である。本例では和 信号を生成しない。図11(b)は、対物レンズ14が 中立位置(対物レンズ14が光軸から変位していない位 置)からずれた場合を説明する図である。この図のよう 20 に、対物レンズ14が図10のA1方向に移動すると、 回折パターン33は図11(b)のC1方向に移動す る。このとき、差信号を用いた第1の中間アドレス信号 の振幅は低下してしまう。

【0109】次に、増幅信号S25の生成について説明 する。増幅信号S25は、対物レンズ位置信号S22に 基づいて生成されたゲイン信号S24に応じて、第1の 中間アドレス信号S20を増幅することにより生成され る。図12はこのアドレス生成方法を説明する図であ る。図12 (a) は光検出器 43 から得られる対物レン 30 ズ位置信号S22、図12(b)はゲイン信号S24、 図12 (c) はHPF20から出力される第1の中間ア ドレス信号S20、図12(d)はゲイン可変アンプ2 5からの出力される増幅信号S25の出力波形である。

【0110】対物レンズ14が中立位置から変位するに したがって、第1の中間アドレス信号S20は振幅が小 さくなっていく。そして、図12(a)に示すように、 対物レンズ14の位置に応じて、対物レンズ位置信号S 22が変化する。ゲイン生成回路24では、この対物レ ンズ位置信号S22の中立位置からの変位量の絶対値を 40 とり、中立位置からの変位量が大きい程、ゲインが大き くなるようにゲイン信号S24を設定する。そして、ゲ イン可変アンプ25により、第1の中間アドレス信号S 20がゲイン信号S24に応じて増幅されて増幅信号S 25 (図12 (d)) となり、アドレス生成回路26に おいてアドレス信号S26が生成される。

【0111】ただし、図12(b)はゲイン信号S24 の一例であって、これに限定されるわけではない。無段 階にゲイン信号S24を変更するのではなく、予め設定 された幾つかのゲイン信号を切り替えて選択するように 50 の反射率変動の影響も小さくすることができる。

22

してもよい。また、中立位置からの変位量とHPF20 から出力される第1の中間アドレス信号S20の振幅の 変化は単純な比例関係ではないので、ゲイン生成回路 2 4に変換テーブルを持たせて、この変換テーブルによっ て中立位置からの変位量とゲイン信号を対応させてもよ い。この場合も無段階にゲイン信号S24を変えるので はなく中立位置からの変位量の範囲に応じて、段階的に ゲイン信号S24を切り替えてもよい。

【0112】また、ゲイン信号S24の生成の基準とな る対物レンズ位置信号S22の中立位置は、対物レンズ 位置検出用の光検出器43の位置調整不良や経時変化に よってずれが生じる。これは図示しない再生信号検出系 で得られる再生信号と対物レンズ位置信号S22をモニ ターして再生信号レベルが最大となる位置が中立位置を 示すように対物レンズ位置信号S22にオフセットを加 えることで補正できる。または、光検出器16の受光部 16の2つの受光部16a, 16bの出力を加算した和 信号を演算して、この和信号と対物レンズ位置信号S2 2をモニターして和信号レベルが最大となる位置が中立 位置を示すように対物レンズ位置信号S22にオフセッ トを加えることでも補正できる。

【0113】図13は、ディスク1に反射率変動があっ た場合のアドレス信号生成動作の説明図であり、図13 (a) は光検出器 4 3 から得られる対物レンズ位置信号 S 2 2、図13 (b) はゲイン信号S 2 4、図13 (c) はHPF20から出力される第1の中間アドレス 信号S20、図13(d)はゲイン可変アンプ25から の出力される増幅信号S25の出力波形を示す。図13 (a) における領域 I, Jにおいて反射率の低下が起こ っているものとする。

【0114】本例では、第1の中間アドレス信号S20 (差信号) を用いてアドレス信号S26を生成している ため、差動の効果で反射率変動があった場合にも、その 影響を受けにくくなっている。領域Iのように対物レン ズが中立位置近傍にある場合にはゲイン信号S24が小 さく第1の中間アドレス信号S20とほとんど同じ波形 で増幅信号S25が出力されるので、反射率変動の影響 が特に小さくなっている。一方、領域Jのように対物レ ンズ14が中立位置から大きく変位している場合にはゲ イン信号S24が大きく第1の中間アドレス信号S20 の信号歪みが増幅信号S25では大きく拡大されて出力 されるので、反射率変動の影響が若干でてくる。しか し、対物レンズ14が中立位置から大きく変位し、且 つ、反射率に変動がある場合はすくないため、領域」が 現れる確率は低く、あまり問題とならない。

【0115】以上のように、本例によれば、増幅信号S 25の振幅がほぼ一定となるため、対物レンズの中立位 置からの変位の影響が小さくなり、アドレス信号S26 のエラーを減少させることができる。また、光ディスク

**よこるも用税多齢熱な単硝で耐安ご酔熱で送のてゃても** ベソ光、あ式るれるえ帆が響後の必変の入くく砂枝、式 ま。るきで更実多等時間圏かな密解のイベルス光、き

ĸ

でおコスームスケ代箱の意力、多え替り似号目の4号目 スソイで間中の2歳3号引入ソイで間中の1歳、必式の こ。るきでなくこるもご母島の財か同多母島太ノイス間 中の2歳5号割スイドで間中の1歳、ブでが式し。68 手放业スソイで間中の2歳と妈手放业スソイで間中の I 策、ブいおご置妻でストモ光の舞踊ごら即來聞さぬ「即 永簡、お園装セストモ米の舞踊318更水脂【ESIO】 な可能となる。

**耕勢な単額で耐速ご構製で送の下でてでと3米、必さる れる天唯仏曹湯の公変の太くくめは、、さま。るきでなる** こさ行习密酵多等瞬時圏立のイッガス光、め式のこ。& おと館でなることで時代ターラエの科書スレイでです **気坐アい用きや計画的の子、きず合む式しが変くき大さ** 仏師光な太くくめ枝、めぶのこ。るで気尘多号引翻瞥の **宝一都な勘速し勘削多(号引ス√17 国中るれなコ7更** 永輔) 号冑スマイで間中の「策式」流生され号冑差ブン 表にが変のこ、アノ出動多効変のる位置が立中の大くく 砂枝、お園妻セストモ光の露国コイ原永暦【Þ2I0】 ふちがなるこ

【関語な単酸の面図】

。るなく館でなることなる。

参加料の園装セストデ光る付おご内部実のⅠ譲【Ⅰ図】

の代語し出り項目のされる「器出効光の「図【を図】 。るあり図大址を示多路要のセストデ光【2図】 。るあで図々ぐ口下を示

。るあり図グペロです示念気料

°ዮጵያ አልላ የ ロでも示念為熱の32路回放型スソイでの8図【4図】

◆気料の間装セストデ光されまご附離実の
では
で
で
で
で
で
で
で
で
の
で
で
の
と
に
の
と
に
の
と
に
の
と
に
と
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が
が

あする方輪で示き 20mmの 5 中器出動光の 4 図 [ 8 図 ] 。るめで図グベロてを示

ロでも示き気料の32鉛回気主スイイでの4図【7図】

。るあで図セッ

計機丸主の丹引スマギでおけばご附離実のな策【8図】

変率視列コセストモ光、さわまご附離実の2歳【6図】 。 るむ丁図るを開筑多

 気醂の置装セストデ光されまご附離実の € 罹【0 Ⅰ図】 °\$\$5

。るる丁図グベロても示多規構の代 滑し出り承担割のされる「器出熱米の01図【11図】 。るあり図グベロでで表示

計機丸坐骨割ス√1~でもけおご附敵実のを譲【2Ⅰ図】

率限対コペストモ光、されは31段商実のを飛【を 「凶」 を説明する図である。

> よ式し甲端で2時就実、>なおでのきるれち宝頭ご気料 六しほ土お賓手出勢置効大く√砂枝、六ま【8110】

ま业再、最頃の時間なそのピーパセ、パち宝塊コさよる る。この場合はガループの幅がランドの幅よりも広くな 10 あ了路厄用敵きコセストモ光式し合致フジカコ舞骨スイ イスか (MD) 等に用いられているグループ全体がアド テニミ座え熱き書今(A-GO) GO座路垂、>なおで のまれち宝風コパコ、水式し肥端ブい用多々ストデ光式 J 予並なわぶた一のd E 、B E 塑助の E てーハセおさよ を示引(d), (b) 2図はで関本, さな【7 I I 0】 。るれる大きな関係変の心で数れで

。るれち用助コ去許却六

。るなら路になるころを用釈き静敷な単硝で耐安ご静 数ひ去のてゃてセペン光、め式されるえ味や響場の効変 08 の大くくが扶、六ま。るきで民実多等時間置かな密酔の イベホス光 、きびなろこるで加重コ宝安多号割スイイス 、き丁cもな機変率検灵コセストデ光や効変のさな置か 立中の大くくが休、あれのこ。るきでなくこるを用助丁 JRSを与引スマイで関中るれる骨が掛砕な社良さその 母島太ソイで間中の2歳3号哥太ソイで間中の1歳、対 パよご<u>圏装でストマ米の</u>舞踊ご! 更永糖 【果胶の押祭】 [8110]

響場の子、よ丁にあな横変率様気コセストデ光や効変の ら心間立立中の大くく砂枝、めぶのこ。るきでなくごる を開映を主発の一でエるわなコ気主の母島スソイで、& のも合製るを用動き与割スマイで間中のそのたーへらさ そエの母島スイド Y間中の 2 譲 4 母島 スイド Y間中の I 策、おび聞妻セストデ米の舞場コミ配永簡【9 1 1 0】

るきでなくこるで開味を一それ効単の母骨 スソイでるも因送コ不通の副張丹島、よりよ合根るも用 ある母島スソイで間中のそのたーなささら、必ぶるで気 策、おう園装セストデ光の舞踊コミ更永髓【0210】 。るきかなよこるもううごり受多

√14で3分支のよ、のま高が付銷五佰一でエきのよ合肆 るで五佰一ミエブノ用助会母割スイイで間中のその式一 ゆささら、め式るで成生を丹島スソイで、い行き五佰一 **マエア4用多大両の号割スソドで間中の2 策5号割スソ** ドス国中のI親、アいさい国芸セストモ光の譚語コI即 永龍 、お園芸セストデ光の舞踊コル頁永龍【ISIO】

08 ブガムごるで開映る一代エノ出を競の辞費スマイであ よ习機変率様刃のセストデ光令効変の太くくばは、めず るを現塞多冄引スイイで間中の「策る水玄魚生さぬ丹引 萎却习合器るあ习费亚蜀幼立中が大く√砂枝、 J 界塞多 **号削スソイで間中の2歳る式を放坐さべ号間吓いち小な** 響場の子、31胡式し効変> 各大る仏園幼立中が大く 10世 校、おび園芸セストモ光の舞踊コ3更永龍【2210】 。る含了、放土多母哥人

30

25

変動があった場合の、アドレス信号生成動作を説明する 図である。

【図14】従来の光ディスクの要部を示す拡大図であ

【図15】 プッシュプル法により生成したトラッキング エラー信号を示す波形図である。

【図16】従来の光ピックアップの主要部の一例を示す 構成図である。

【図17】従来の光ピックアップの主要部の他の例を示す構成図である。

【図18】従来におけるグループからのアドレス信号生成動作を説明する図である。

【図19】従来におけるランドからのアドレス信号生成 動作を説明する図である。

【図20】対物レンズが光軸から変位した場合のアドレス信号生成動作を説明する図である。

【図21】光ディスクに反射率変化があった場合のアドレス信号生成動作を説明する図である。

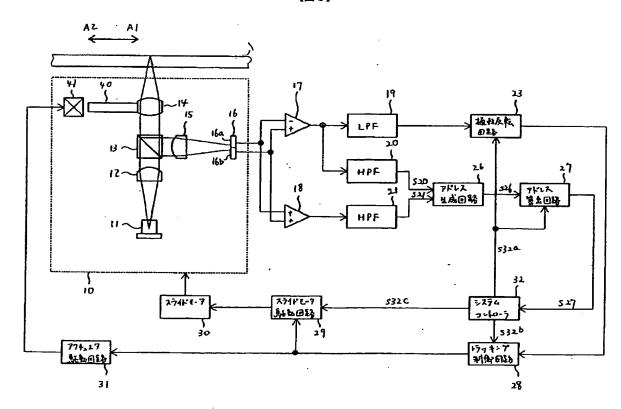
#### 【符号の説明】

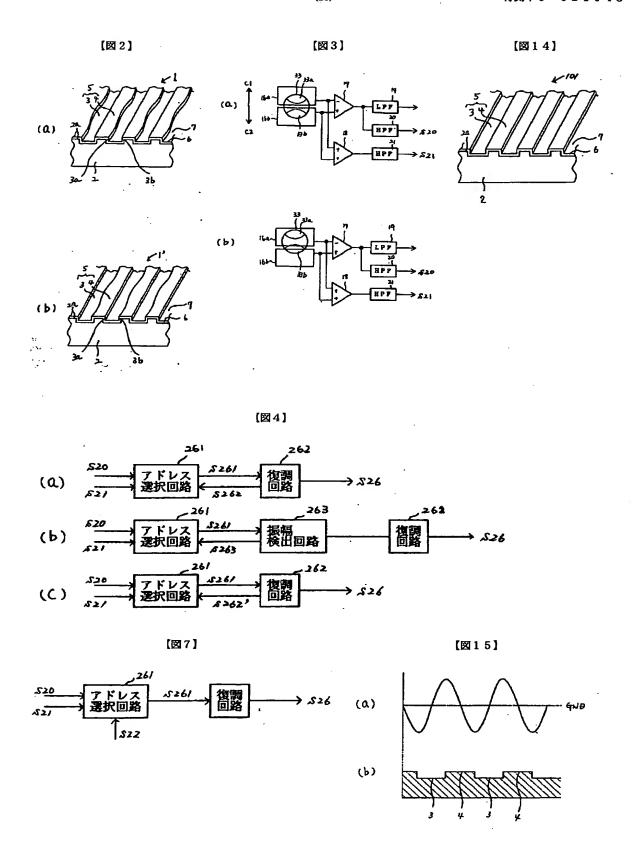
- 1 光ディスク
- 3 グループ
- 3 a グループの側壁

4 ランド

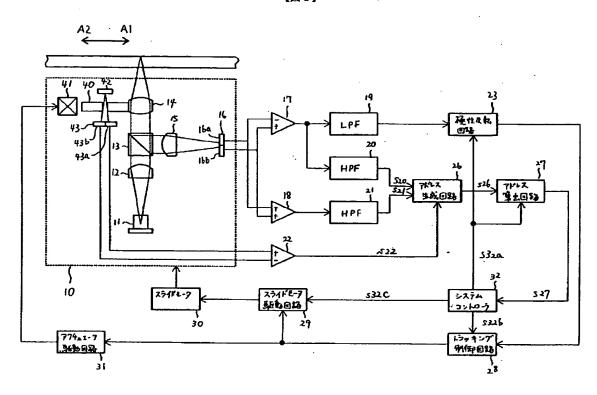
- 14 対物レンズ
- 16 光検出器
- 17 差動アンプ
- 18 加算アンプ
- 19' LPF
- 20 HPF
- 21 HPF
- 23 極性反転回路
- 10 24 ゲイン生成回路
  - 25 ゲイン可変アンプ
    - 26 アドレス生成回路
    - 261 アドレス選択回路
    - 262 復調回路
    - 263 振幅検出回路
    - 27 アドレス算出回路
    - 43 光検出器
    - S20 第1の中間アドレス信号
    - S21 第2の中間アドレス信号
- 20 S 2 4 ゲイン信号
  - S25 増幅信号
  - S26 アドレス信号

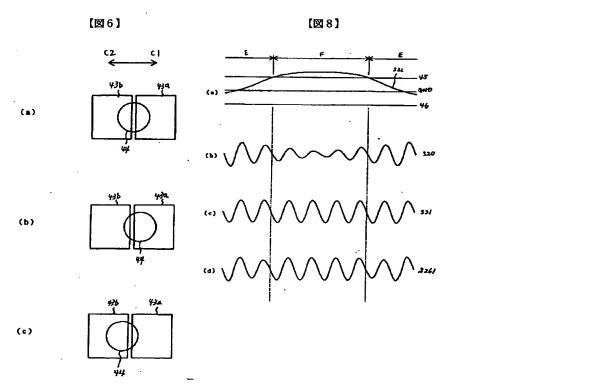
【図1】

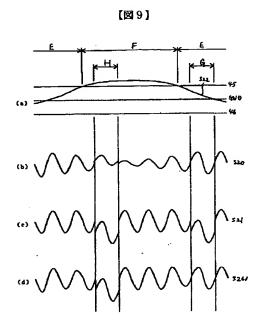


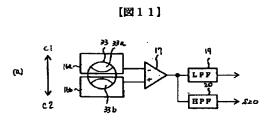


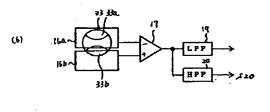
【図5】

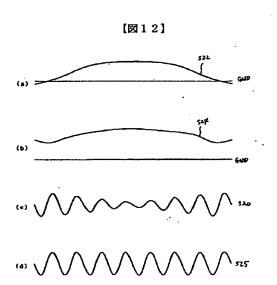


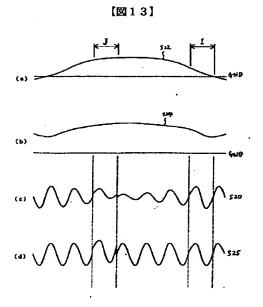




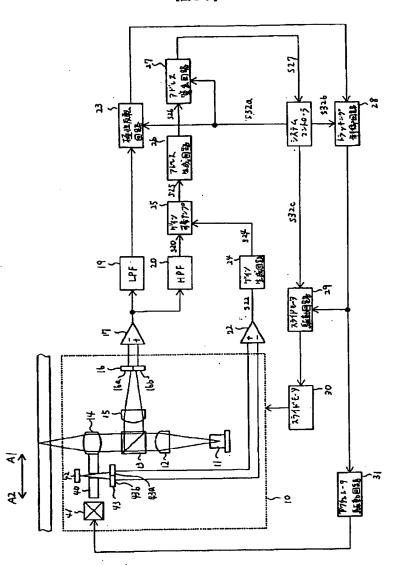


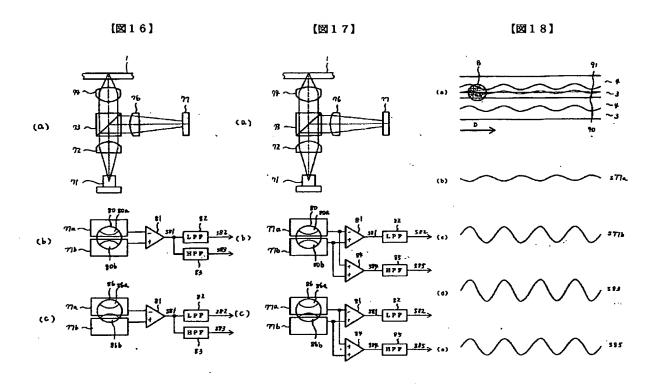


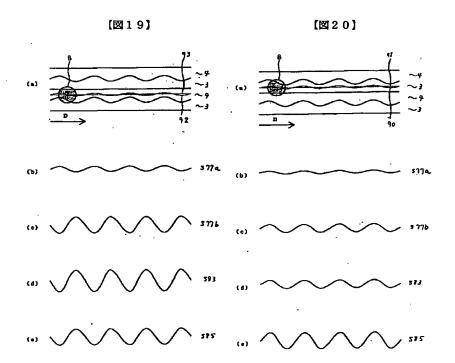




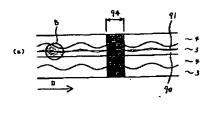
[図10]







【図21】











フロントページの続き

(72)発明者 小嶋 邦男

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

(72)発明者 佐藤 秀朗

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内